

VerilogHDL 开发流水线处理器 (2)

V1.3@2014.11.30

高小鹏

修订记录

V1.3@2014.12.02

1. 增加了对于溢出异常的描述。具体参见第 1.c)条。
2. 调整了 CMP 的输出。具体参见第 6 条。
3. 修复了 GPR 的 WD 描述。具体参见第 7 条。

V1.2@2014.11.30

1. 调整了 ALU 的 A、B 输入的描述。具体参见第 5 条。

V1.1@2014.11.30

1. 去除了 ALU 中的除 Over 外的所有标志。
2. 去除了 ALU 中 Op 的位数定义。位数定义自行设置。
3. 增加了 CMP 部件。具体参见第 6 条。

一、 设计说明

1. 处理器应 MIPS-C3 指令集。
 - a) MIPS-C3={LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}。
 - b) 所有会产生溢出的运算类指令都必须支持溢出，即必须在溢出发生时，ALU 必须输出相应的溢出信号。
 - c) 当溢出发生时，ALU 结果不能写入 GPR。
2. 处理器为流水线设计。

二、 设计要求

3. 集中式控制器或分布式控制器架构均可以。

4. 流水线顶层架构。如果你才有了集中式控制器，则我们建议参考《数字设计和计算机体系结构》中的图 7-58 作为流水线的顶层视图。

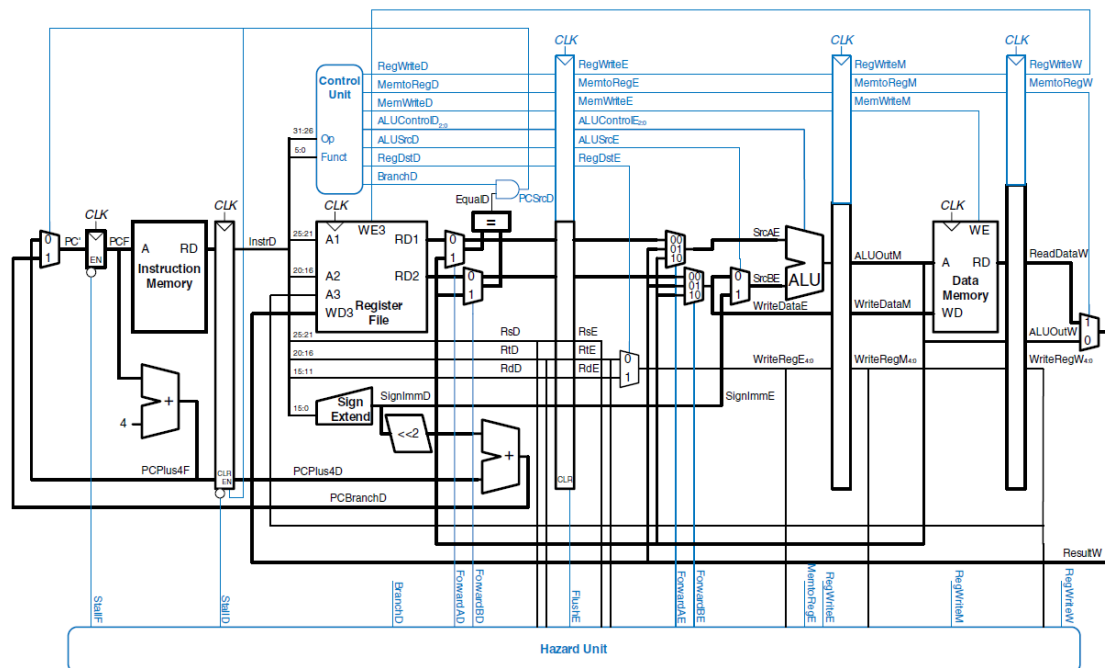


Figure 7.58 Pipelined processor with full hazard handling

- a) 该图仅在宏观的结构层面作为参考，并不能支持本 project 的全部指令。
 - b) 建议采用 3 控制器架构，即将图中的 Hazard Unit 进一步拆分为暂停控制器和转发控制器，即：
 - 1) 主控制器：功能如同单周期设计，指令译码、功能部件控制、MUX(不包括转发 MUX)控制等。
 - 2) 暂停控制器：根据相关检测，只处理暂停 IF/ID 的指令。
 - 3) 转发控制器：根据相关检测，只处理转发。
5. ALU。ALU 完成所有的加、减、与或非、移位运算。本 project 规范 ALU 的设计接口。ALU 接口必须如下，不得修改！

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	第 1 个运算数 当执行移位指令时，A[4:0]为移位位数。
B[31:0]	I	第 2 个运算数
Op[X:0]	I	运算类型。 具体编号可以自行定义。 X 自行定义。
C[31:0]	O	ALU 计算结果
Over	O	溢出 0: 无溢出

		1: 有溢出
--	--	--------

6. CMP。CMP 用于实现 b 类指令的比较操作。CMP 位于流水线译码/读寄存器级。本 project 规范 CMP 的设计接口。CMP 接口必须如下，不得修改！

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	第 1 个运算数
B[31:0]	I	第 2 个运算数
Op[X:0]	I	比较类型。 具体功能编码可以自行定义。 X 自行定义。
Br	O	分支指令比较的结果。 0: 条件不成立 1: 条件成立

7. GPR(寄存器堆)。本 project 规范 RF 的设计接口。GPR 接口必须如下，不得修改！

信号名	方向	描述
A1[4:0]	I	读取的第 1 个寄存器编号
A2[4:0]	I	读取的第 2 个寄存器编号
A3[4:0]	I	写入的寄存器编号
RD1[31:0]	O	A1 对应的寄存器值
RD2[31:0]	O	A2 对应的寄存器值
WD[31:0]	I	写入的数据
We	I	写使能
Clk, Rst	I	时钟，复位

- a) GPR 必须支持内部转发，即当写入寄存器编号与读出寄存器编号相同时，输出值就是待写入寄存器值。
8. 乘除法部件。为了支持 mult、multu、div、divu、mfhi、mflo、mthi 及 mtlo 这些乘除法相关指令，需要设计独立的乘/除功能部件。该部件位于在流水线的 EX 阶段，如图 1 所示。

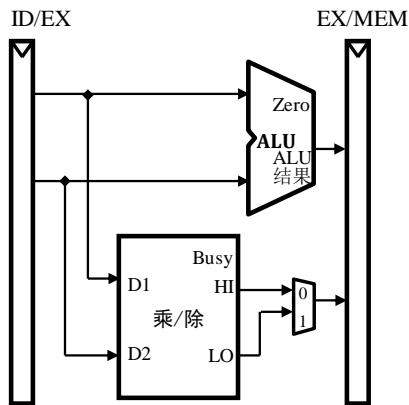


图 1 流水线 EX 阶段的乘/除部件

- a) 为了降低实现难度，乘/除法运算的实现可以使用 VerilogHDL 的内置运算符，而不需要从门级开始建模乘法或除法的硬件算法。
- b) 乘除法运算延迟。我们假定乘/除部件的执行乘法的时间为 5 个 cycle(包含写入内部的 HI 和 LO 寄存器)，执行除法的时间为 10 个 cycle。你在乘/除部件内部必须模拟这个延迟，即通过 Busy 标志来反映这个延迟。图 2 给出了乘法的计算延迟。

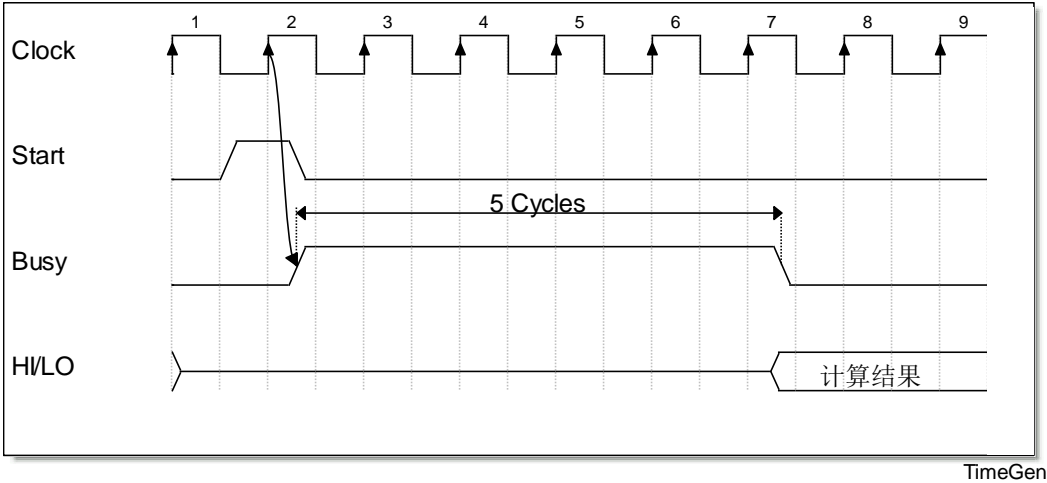


图 2 乘法执行延迟(5 cycles)

- c) 乘/除部件与 ALU 可以并行工作，这意味着你可以在 mult/multu/div/divu 指令后面放入若干无关指令，从而充分利用乘/除部件的执行延迟。这点非常类似于编译器针对分支指令的延迟槽技术和针对 lw 指令的指令调度优化。
- d) 乘/除部件接口必须如下。不得修改接口定义！

信号名	方向	描述
D1[31:0]	I	①执行乘除法指令时的第 1 个操作数 ②mthi/mtlo 指令的写入数据
D2[31:0]	I	执行乘除法指令时的第 2 个操作数
HiLo	I	待写入的寄存器 0: LO 寄存器 1: HI 寄存器
Op	I	运算种类 0: 乘法 1: 除法
Start	I	运算启动。该信号只能有效 1 个 cycle 1: 启动
We	I	HI 或 LO 寄存器的写使能
Busy	O	乘除单元忙标志。

		0: 乘除单元未执行运算 1: 乘除单元正在执行运算
HI[31:0]	O	HI 寄存器的输出值
LO[31:0]	O	LO 寄存器的输出值
Clk, Rst	I	时钟, 复位

- e) 自 Start 信号有效后的第 1 个 clock 上升沿开始, 乘除部件开始执行运算, 同时 Busy 置位为 1。
- f) 在运算结果保存到 HI 和 LO 后, Busy 位清除为 0。
- g) 当 Busy 为 1 时, mfhi、mflo、mthi、mtlo、mult、multu、div、divu 均被阻塞, 即被阻塞在 IF/ID。
- h) 数据写入 HI 或 LO, 均只需 1 个 cycle。
9. 指令存储器(IM, instruction memory)和数据存储器(DM, data memory):
- a) IM: 容量为 8KB(32bit/word×2Kword)。
- b) DM: 容量为 8KB(32bit/word×2Kword)。
10. 为了支持 lb、lbu、lh、lhu、sb、sh 指令, DM 模块的接口必须如下, 不得修改接口!

信号名	方向	描述
A[X:2]	I	DM 的地址。位数自定义。
BE[3:0]	I	4 位字节使能, 分别对应 4 个字节。 BE[x]为 1: 对应的 WD[31:0]的第 X 字节可以被写入 BE[x]为 0: 对应的 WD[31:0]的第 X 字节禁止被写入
WD[31:0]	I	32 位写入数据
RD[31:0]	O	32 位输出数据
We	I	写使能
Clk	I	时钟

11. 流水线设计指导思、延迟槽、数据转发来源、PC 复位初始值(0x0000_3000)等要求与前个 project 要求。

三、命名规范化

12. 参考前个 project。

四、测设要求

13. 功能与性能测试。由于开发的指令较多, 因此测试用例建议分为功能测试和性能测试两部分为好。
- a) 功能测试: 主要用于测试单条指令的正确性, 注意测试指令的数据边界

以数据性质发生变化的情况。例如 `mult` 指令测试, 应该至少测试正 \times 正、正 \times 负、负 \times 正、负 \times 负、数 \times 0、0 \times 数等情况。

b) 性能测试: 主要针对流水线中的各类冒险。

14. 乘除法引发的相关测试。由于乘除部件加入, 因此数据相关发生了一些变化。此时控制系统应该根据 `Busy` 标志来判断是否允许相关指令继续执行还是被阻塞。

15. 相关性测试。参见前个 `project`。需要说明的是:

a) 当你完成了指令的功能测试正确后, 在进行相关测试时, 你不需要进行指令的全覆盖组合, 而是应该按大类进行组合。

b) 这样虽然不是非常严格的测试方法, 但这是高效的测试方法。

16. 本 `project` 不提供基准测试程序。

17. 详细说明你的相关性测试程序原理及测试结果。【WORD】

c) 应明确说明相关性测试程序的测试期望, 即应该得到怎样的运行结果。

d) 每条汇编指令都应该有注释。

五、 成绩及实验测试要求

18. 参见前个 `project`。

六、 Project 提交

19. 参见前个 `project`。

七、 开发与调试技巧

20. `BE[3:0]` 是字节使能, 分别与 `WD[31:24]`、`WD[23:16]`、`WD[15:8]` 及 `WD[7:0]` 对应。当 `We` 有效时, 对于 `Addr` 寻址的那个 `word` 来说, `BE[3]` 为 1 则 `WD[31:24]` 被写入 `byte3`, 类似的 `BE[2]` 对应 `WD[23:16]` 和 `byte2`, 依此类推。

a) `BE[3:0]` 主要用于支持 `sb`、`sh`、`sw` 这 3 条指令。当处理器执行 `sb`、`sh`、`sw` 指令时, 通过对 `EX/MEM` 保存的 `ALU` 计算结果的位 1 和位 0 (保存的是 `ALU` 计算的 32 位地址) 的解读后产生相应的 `BE[3:0]`, 就可以“通知”`DM` 该写入哪些字节。

b) `sw` 指令: `GPR[rt]` 写入对应的字。

地址[1:0]	BE[3:0]	用途
XX	1111	WD[31:24]写入 byte3 WD[23:16]写入 byte2 WD[15:8]写入 byte1 WD[7:0]写入 byte0

c) sh 指令：GPR[rt]_{15:0} 写入对应的半字。

地址[1:0]	BE[3:0]	用途
0X	0011	WD[15:8]写入 byte1 WD[7:0]写入 byte0
1X	1100	WD[15:8]写入 byte3 WD[7:0]写入 byte2

d) sb 指令：GPR[rt]_{7:0} 写入对应的字节。

地址[1:0]	BE[3:0]	用途
00	0001	WD[7:0]写入 byte0
01	0010	WD[7:0]写入 byte1
10	0100	WD[7:0]写入 byte2
11	1000	WD[7:0]写入 byte3

e) 图 3 给出了增加 BE 扩展的数据通路局部参考设计。显然，BE 扩展功能部件还需要有来自控制器的控制信号。注意：由于 DM 容量有限，因此 ALU 计算出来的 32 位地址没有必要也不可能都用上。

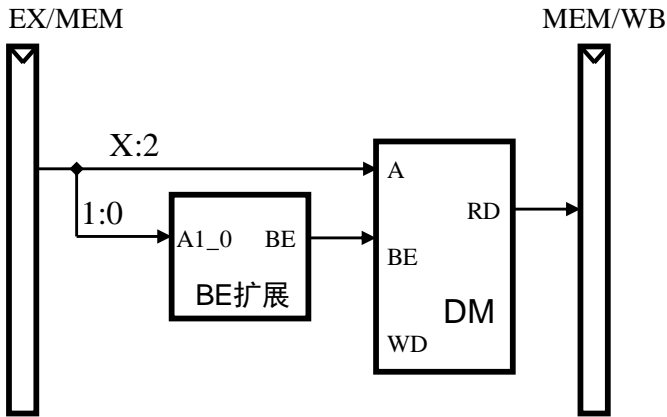


图 3 BE 扩展

21. 对于 lb、lbu、lh、lhu 来说，你必须增加一个数据扩展模块。这个模块把从 DM 读出的数据做符号或无符号扩展。

a) 以 lb 为例，数据扩展模块输入数据寄存器的 32 位数据，根据 ALU 计算出来的地址最低 2 位从中取出特定的字节，并以该字节的最高位为符号位做符号扩展。

b) 数据扩展模块的接口定义如下，不得修改：

信号名	方向	描述
-----	----	----

A[1:0]	I	最低 2 位地址。
Din[31:0]	I	输入 32 位数据
Op[1:0]	I	数据扩展控制码。 00: 符号字节数据扩展 01: 无符号字节数据扩展 10: 符号半字数据扩展 11: 无符号半字数据扩展
DOut[31:0]	O	扩展后的 32 位数据

c) 数据扩展模块应在 MEM/WB 之后，而不能在 DM 之后。

22. 宏定义。宏定义不仅有助于提高可读性，而且不易出错。对于下列表达式，在表述方面显然前者优于后者，而在门电路实现方面两者则是等价的。

```
assign beq = (op == `BEQ) ;
```

```
assign beq = !op[5] & !op[4] & !op[3] & op[2] & !op[1] & !op[0] ;
```

23. 其他部分参见前个 project。